									,	۰		)			•	í	į		į		ĺ		į				į	1	١		(	ľ	)	i	į		į	,	,	,		ì									
				I						l				l				I			I											Ì				I					l								I		
ı	ŀ		ĺ							ŀ		ĺ											l		Į										l	l										I			l		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/645,850	YAMADA ET AL.
Examiner	Art Unit
lianchun Oin	2837

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			:
	SEAR	CHED	:
Class	Subclass	Date	Examiner
84	601,602	6/14/2005	IQ
	604-609	1	
711	100		:
365	203.01		
369	30.7		
!	30.04		
	30.26	6/15/2005	70
Above	updated	12/27/05	JQ.
	,		
			:
			:

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED .
Class	Subclass	Date	Examiner
	1		

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
EAST Text SEarch	6/15/2005	73
EAST text Search updated	12/27/05	Ja